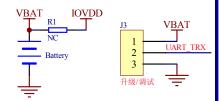
版本更新	版本更新说明		
版本号	更新日期	更新点:	
V1.0	2023.0713	原始版本	
V1.1	2023.09.05	更新芯片使用说明	

- 1.元器件物料必须保证质量,电容耐压值应大于最大工作电压一倍以上; 2.锂电方案必须带锂保,如果电池不带锂保,硬件设计需添加过流过放电路。
- 3.外露接口和后焊物料: 电池,喇叭等,做好静电和浪涌保护措施,整机ESD应符合最低标准,接触±4K,空气±8K。



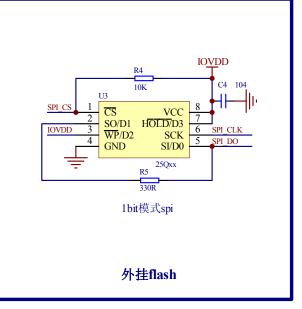
- 1.VBAT输入电压不超过5.5V,内置LDO3V输出至IOVDD(3.2V/100mA@0.3Vdrop);
- 2.IOVDD可软件配置电压输出档位,不可关断输出状态,软开关方案注意避免外围漏电;
- 3.干电池或纽扣电池供电时,可以VBAT与IOVDD短接供电,输入电压必须小于+3.6V;
- 4.IOVDD必须连接去耦电容接VSS, layout时必须保证去耦电容良好的去耦路径,必要时可以适当增加IOVDD的电容量;
- 5.GPIO支持输入,输出和高阻状态,内部可配置上下拉电阻,支持最多8路唤醒源映射至任意GPIO;
- 6.GPIO电压输入范围0~IOVDD, 耐5VIO (PB0,PB1,PB3) 电压输入范围0~+5.5V, 严禁过压;
- 普通GPIO输出驱动电流有3档配置,耐5VIO不能做数码管驱动应用;
- 7.PA0默认上拉,默认对地长按复位,长按复位时间可配置,复位功能可屏蔽;
- 8.PA6、PA7、PA8、PA9上电默认下拉200K;
- 9.ADCn表示10bit-SAR ADC的输入通道n,输入范围0~IOVDD,3FF对应电压为IOVDD;
- 10.集成class-DAPA, 直推喇叭输出功率0.4W/8Q@HPVDD3.7V, 0.6W/4Q@HPVDD3.7V(VBAT短接HPVDD),
- APA输出功率随用PVDD电压变化,APA输出信号可经过C低通滤波后输入到功成,增加音频输出功率; 11.APAP,APAN可做IO输出,Ron< IΩ@HPVDD3.7V,体眠时不可输出,输出态会导致休眠功耗增加;
- APAP与APAN输出电流总和小于400mA(即HPVDD电流小于400mA),硬件设计时,禁止超出电流限制;
- 12.红外接收管信号IRDA, SPI, IIC, UART, MCPWM支持映射到任意PAn和PBn CPIO,
- 13.开发升级或使用IT8量产的必要测试点: VBAT, GND, PBI串口升级;

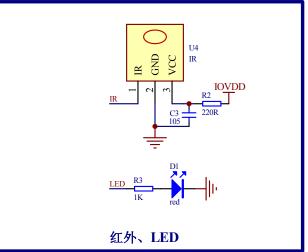




MCU直接驱动8Ω/4Ω扬声器







**MCU**